

Zeitschrift: Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik : VPK = Mensuration, photogrammétrie, génie rural

Herausgeber: Schweizerischer Verein für Vermessung und Kulturtechnik (SVVK) = Société suisse des mensurations et améliorations foncières (SSMAF)

Band: 96 (1998)

Heft: 2: g

Rubrik: Zum Umschlagbild = Page de couverture

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 28.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Editorial

51

**Geo-Informationssysteme /
Systèmes d'information du territoire**

U. Höhn:

GIS und AV93 im Kanton Basel-Landschaft

52

P. Bänninger:

Strategien für die Realisierung von kommunalen
Landinformationssystemen

58

Ch. Koch:

Geodaten-Warenhaus im Internet

62

Th. Wüthrich:

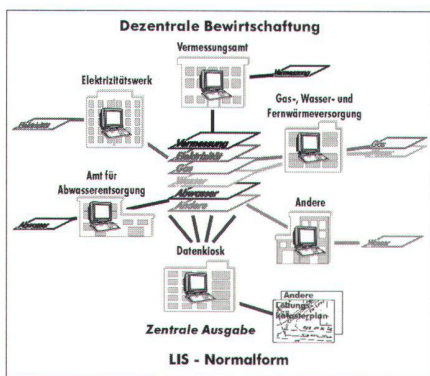
Schweizerisch-russisches Kataster-Pilotprojekt in Moskau

66

K. Bowden:

Ein integriertes System zur Verwaltung des Grundeigentums
in Neuschottland (Kanada)

71



Rubriken / Rubriques

Forum / Tribune

75

Internet

76

Aus- und Weiterbildung / Formation, Formation continue

77

Mitteilungen / Communications

83

Fachliteratur / Publications

85

Verbände / Associations

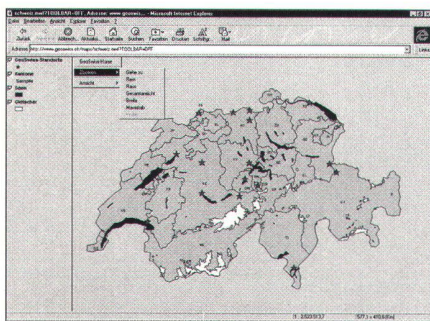
86

Firmenberichte / Nouvelles des firmes

90

Impressum

100



Zum Umschlagbild:

ESRI und Leica, die weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Feldsensorik (GPS, Tachymeter, Levels, ...), Datenaufbereitung und GIS treten zusammen an der GIS/SIT auf. Die GIS/SIT 98 findet an der Universität Irchel in Zürich vom 25.-27. Februar 1998 statt. In verschiedenen Workshops, Tagungen und Ausstellungen werden die modernsten Methoden der GIS-Welt vorgestellt. Von A wie Altlastenkataster bis Z wie Zonenplanung; von der einfachen Station bis zum abteilungs- und branchenübergreifenden GIS: ESRI und Leica bieten zusammen für alle Problemstellungen die richtige Lösung.

Grafik: ESRI, USA

Leica Geosystems AG
Kanalstrasse 21, CH-8152 Glattbrugg
Telefon 011/809 33 11, Fax 011/810 79 37

Page de couverture:

ESRI et Leica, entreprises internationales, leader dans les domaines des senseurs de terrain (GPS, tachéomètres, niveaux, ...), de la préparation de données et des SIG, montent ensemble à l'exposition GIS/SIT. GIS/SIT 98 aura lieu du 25 au 27 février 1998 à l'Université Irchel de Zurich. On vous montrera dans divers ateliers, journées et expositions les méthodes les plus modernes du monde des SIG. De A comme Ancien cadastre à Z comme plan de Zone; de la station simple au SIG spécifique d'un département ou d'une branche: ESRI et Leica offrent ensemble la solution à tous les problèmes.

Graphique: ESRI, USA

Leica Geosystems SA
Rue de Lausanne 60, CH-1020 Renens
Téléphone 0211/635 35 53, Fax 0211/634 91 55

Vermessung Photogrammetrie Kulturtechnik

Mensuration Photogramm trie G nie rural ■

Februar 1998
F vrier 1998
96. Jahrgang
96e ann e

2/98

